

Phenom Pharos G2场发射

飞纳台式场发射扫描电镜能谱一体机



高分辨场发射扫描电镜

- 肖特基场发射电子源
- 分辨率优于 1.5nm

使用最方便的场发射扫描电镜

- 耦合式电子光路设计
- 无需喷金直接观察不导电样品

普通放置环境

- 台式设计，完全防震
- 内置磁屏蔽系统

世界上最快的场发射扫描电镜

- 内置全自动真空锁，15 秒抽真空
- 实时地图导航，全面样品跟踪

场发射扫描电镜能谱一体机

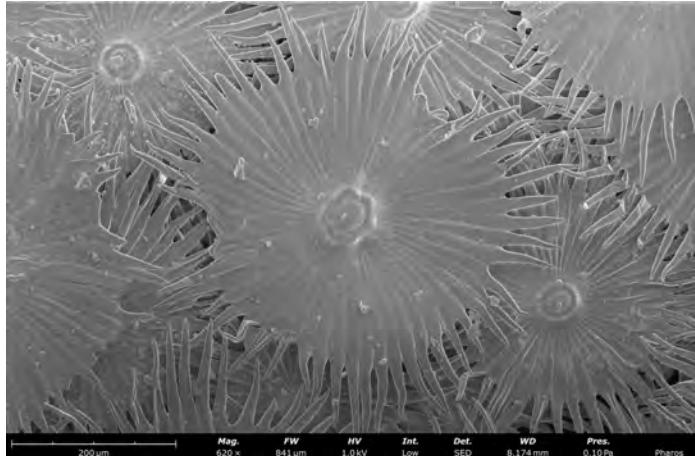
- 原厂集成能谱仪
- 电镜能谱同一界面

售后无忧

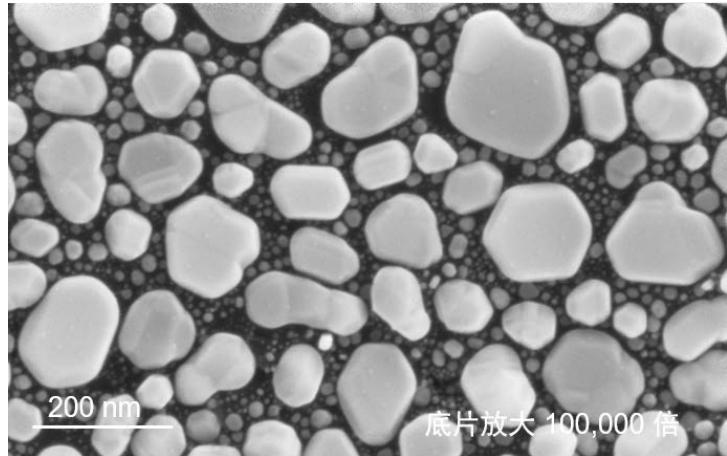
- 高容差、防呆设计
- 电子光路免维护，内置 UPS 智能断电保护系统

Phenom Pharos G2 —— 卓越的高分辨与低电压成像

秉承飞纳台式扫描电镜系列全自动操作、快速成像、不喷金观看不导电样品、完全防震、性能稳定的特点，荷兰飞纳公司推出第二代肖特基场发射电子源台式扫描电镜 Phenom Pharos G2，集背散射电子成像、二次电子成像和能谱分析功能于一体。高亮度肖特基场发射电子源，使用户可以轻松获得高分辨率图像，且低电压性能优异。Phenom Pharos G2 低电压成像优势明显，可减轻电子束对样品的损伤和穿透，更好地观测绝缘和电子束敏感的样品，可以最大程度还原样品真实形貌。



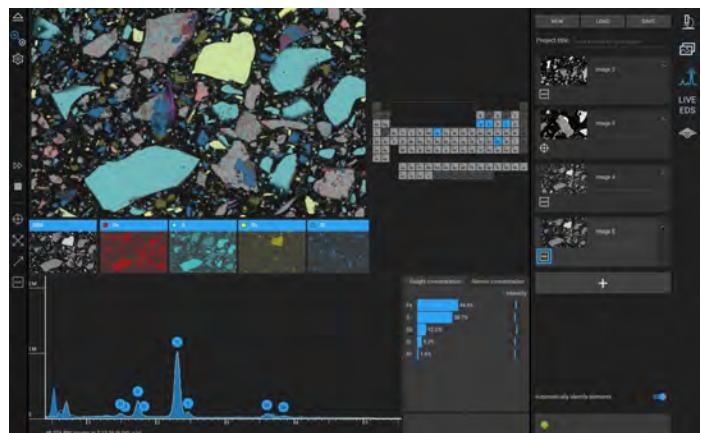
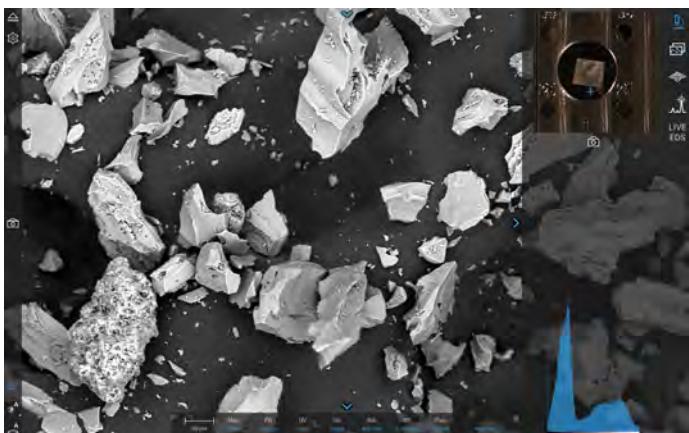
植物组织 不导电样品，低电压下可直接观察



金颗粒 底片放大 100,000 倍

Phenom Pharos G2——电镜能谱一体化设计

Phenom Pharos G2 延续了飞纳电镜能谱一体化的设计理念，腔室内部采用三合一设计结构，背散射电子，二次电子，能谱三个工作距离完全统一，三个探头同时处于最佳探测角度和探测距离。在操作不同探头时，无需调整工作距离，既可获得高分辨成像，又能提高 X 射线收集效率。该能谱采用稳定坚固的 Si_3N_4 窗口，全能量范围平均透过率比聚合物窗口高 35%，在低能量范围 (0.26 KeV–0.6 KeV) 的透过率是聚合物窗口的 2–3 倍，对轻元素检测和低电压能谱分析更具优势。实时快速面扫和线扫功能可以实时显示出所选元素的分布情况，非常适用于涂层、油漆等多成分样品分析。



地质样品的 EDS 面扫描分析

飞纳台式场发射扫描电镜产品特点

- 最高放大倍数 200 万倍，分辨率优于 1.5nm
- 肖特基场发射电子源 ($> 10,000\text{h}$)
- 低电压下可得到高分辨图像，表面细节丰富
- 彩色光学显微镜全景导航
- 集成全自动马达样品台
- 内置全自动真空锁，15 秒抽真空
- 无需喷金，直接观察不导电样品
- 无漏磁设计，直接观测磁性样品
- 操作简单，培训 30 分钟即可上手
- 耦合式电子光路设计
- 内置 27 组独立减震单元，完全防震
- 内置 UPS，智能断电保护系统

可支持拓展样品杯 / 插件

- 生物样品杯
- 原位通电样品杯
- 1 英寸岩心样品杯
- 倾斜旋转样品杯
- 微型工具样品杯
- X-View 微型电子插件
- 温控样品杯
- X-断面插件

可支持拓展软件

- 3D 粗糙度重建系统
- 纤维统计分析测量系统
- 颗粒统计分析测量系统
- 孔径统计分析测量系统
- PPI 编程界面

操作流程——15 秒抽真空，三步即可获得高质量图片

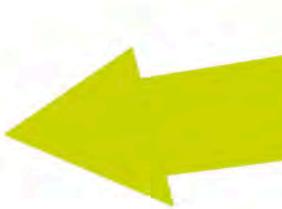
1. 制备样品



2. 装载样品（打开舱门，放入样品杯）



3. 一键式操作，轻松获得高质量图像



低使用成本

飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2 只需一张承重 150kg 以上的桌子就可以安装使用。

Phenom Pharos G2 加入了硬件防护设计，避免人为操作不当引起的设备故障，同时提供终身免费的远程联网检测服务。且新增内置 UPS（不间断电源）的适配器，产品性能稳定，自动化程度高，操作简单，降低对电镜操作员的依赖，节省人力成本。

成像规格参数

扫描电镜放大倍数范围	2,000,000x
光学显微镜放大	27 x - 160x
加速电压	1 kV - 20 kV
分辨率	优于1.5nm
样品台	全自动马达样品台
定位	全自动样品定位与回溯
标配	<ul style="list-style-type: none">• 背散射电子探测器• 二次电子探测器• 能谱探测器
电子源	肖特基场发射电子源 (> 10,000h)
真空模式	<ul style="list-style-type: none">• 高真空• 中真空• 低真空

系统规格参数

尺寸&重量	
主机	360(w) x 580(d) x 590(h) mm, 75 kg
真空泵	145(w) x 220(d) x 213(h) mm, 4.5 kg
电源	230(w) x 255(d) x 75(h) mm, 4.3 kg
显示器	531.5(w) x 250(d) x 515.4(h) mm, 6.7 kg
安装要求	
环境条件	
• 温度	15°C ~ 25°C (59°F ~ 77°F)
• 湿度	< 60% RH
• 电源	单相交流电 110 - 240 V 50/60 Hz, 400 W (最大功率)
建议桌面尺寸	
120 x 75 cm / 47 x 9.5 英寸, 载重 150 kg	

EDS规格参数

探测器类型	<ul style="list-style-type: none">• 硅漂移探测器(SDD)• 电制冷(无液氮)	软件	<ul style="list-style-type: none">• 在 Phenom ProSuite 内部集成• 控制扫描电镜和样品台• 自动识别谱峰• 迭代反卷积算法• 分析准确度显示• 导出功能: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA
• X射线窗口	氮化硅 (Si_3N_4) 窗口		
• 处理能力	2048 通道 @ 10 eV/ch多通道分析		
• 硬件集成	完全集成在扫描电镜中		
	电镜能谱同一界面		
• 扫描方式	点 / 线 / 面扫		
报告	Docx 格式		

欢迎到飞纳电镜以下技术中心参观试用:

- 上海 • 北京 • 广州 • 成都

飞纳电镜中国总部
复纳科学仪器(上海)有限公司
上海市闵行区申滨路88号上海虹桥丽宝广场T5, 705室

网址: www.phenom-china.com 邮箱: info@phenom-china.com
电话: 400 857 8882



PHENOM SCIENTIFIC
飞 纳 电 镜